# ポジトロニウムの 超微細構造の精密測定 中間結果の報告

### 石田 明 (東京大学大学院理学系研究科)

### KEK 低温センターセミナー 平成21年10月8日

### Ps HFS 測定

- 東大物理&素粒子センター
   小林富雄、浅井祥仁、難波俊雄、末原大幹、
   秋元銀河、石田明、佐々木雄一、宮崎彬、加藤康作
- 東大総合文化
  - 斎藤晴雄
- KEK 低温センター&加速器
   山本明、田中賢一、吉田光宏
- 福井大遠赤外センター
   出原敏孝、小川勇、漆崎裕一
- ブルガリア科学アカデミー
   S. Sabchebski

203 GHz

直接遷移実験

目次

- ポジトロニウムとは
- ・エネルギー準位と超微細構造(HFS)
- HFSは、ずれている
- なぜ、ずれているのか
- 過去の実験と、考えられる系統誤差
- ・我々の新しい実験セットアップ
- ・ 第1回測定とその結果
- ・今後の展望



- ・電子陽電子束縛系
   レプトン2個だけから成る、最も軽くて簡単な「原子」
   粒子・反粒子 → 新しい物理に敏感
- 東縛系 QED によって記述
- 基底状態 (1S) は、スピンの状態に応じて2種類の状態
  - 1<sup>3</sup>S<sub>1</sub> (triplet、spin=1): オルソポジトロニウム (o-Ps)
    - τ=142ns、3γ、(5γ、7γ…)に崩壊
  - 1<sup>1</sup>S<sub>0</sub> (singlet、spin=0): パラポジトロニウム (p-Ps)
    - τ=125ps、2γ、(4γ、6γ…)に崩壊

#### 二つの状態





エネルギー準位





### 超微細構造のズレが何を意味するか

- 理論計算が間違っている
  - 自由粒子の QED 計算と違い、束縛系の計算はそれなりに難しい
  - 3次の項の計算も、今世紀に入ってから
- 過去の測定に共通の間違いがある
  - 後述します
- 未知の物理の可能性
  - 相互作用の弱い未知の粒子の介在
  - 重い粒子には感度が弱いが、g-2と違い、
     s-channelの効果も見える
     (例えば、O(MeV)、α~10<sup>-8</sup>の擬スカラー)
  - o-Ps の場合、余剰次元にも感度



### われわれが、はっきりさせましょう



### 過去の実験と、考えられる系統誤差

RF Cavityにガスを入れて β<sup>+</sup>線からポジトロニウムを生成



系統誤差1. 磁場の非一様性

磁場の不定性がそのまま 測定結果の主な系統誤差に。 一方、ポジトロニウムの 生成領域は数cmに及ぶ。 → 大きなサイズでppm精度での 磁場制御は非常に困難。

系統誤差2.物質の効果

ポジトロニウム生成には、物質 (ここではガス)が必要不可欠だが、 物質は、HFSの値をずらしてしまう。 過去の実験では、物質の効果 の評価が、十分でなかった可能 性がある。 <sup>10</sup>

### 物質の効果

ポジトロニウムが物質と衝突すると、物質の周りの電場を感じて、エネルギー準位が変化する(シュタルク効果)。

この効果は、衝突頻度に比例する。 →速度が一定なら、衝突頻度は密度に比例する。



11

# ポジトロニウムの熱化問題

究 頻]

Э Л

生成された o-Ps は、1 eV 程度の運動エネルギー を持っている。

o-Psは、周りの物質とぶつかって、エネルギーを落 とし、室温 (1/30 eV) に下がる (熱化)。

昔は、熱化はすぐに起こると思われていた。

しかし、熱化に時間がかかると、 物質の効果 (🗙 衝突頻度) は、 密度に比例しない。

実際、1990年代の 「オルソポジトロニウムの寿命問題」で、 熱化には時間がかかり、これが 深刻な系統誤差となることが分かった。

→HFSでも、深刻な系統誤差と なっている可能性がある (低圧では、より熱化に時間が かかり、大きな効果)。



### 我々の測定システム

測定の原理は過去と同じ(Zeeman効果を使った間接測定)だが、

過去の問題点(磁場の非一様性、物質の効果)を解決するため新しい方法を用いる。



## 我々の間接測定のセットアップ @KEK 低温棟



500W 2.856GHz RF (CW)

超伝導磁石 ボア径 80cm

大型の超伝導磁石を 永久電流モードで使用する事で、 均一かつ安定な磁場を印加

> 磁石のボア中心部に キャビティ & 検出器

### 中心部のセットアップ (磁石ボア中心)



### **RF** Cavity



### **RF AMP**



### β-tagging system



2つのPMTのシグナルを コインシデンスする。
十分な光量(~10p.e.)が 得られることを確認。 ・プラスチックシンチレータを使って、 線源から放出されたe<sup>+</sup>をタグ。

- シグナルは、ファインメッシュ
   PMTで両側読み出し。
- この時刻をポジトロニウム生成 時刻(t=0)とする。









# 新しい2γ-taggingの方法

2γ崩壊と 3γ崩壊の比から、HFS を求める
 → 2γを正確に tag する必要 2つの方法



高いエネルギー分解能 をもつ LaBr<sub>3</sub>(Ce) シンチレータを使うことで、Energy tagging が可能 → 約50倍高い統計が得られる(短期間で測定可能)

# 第1回 測定(1)

- 2009年6月から9月まで、測定した。
- Trigger は、 $\beta$ -tagging system でのプラスチックシンチレータの コインシデンスとLaBr<sub>3</sub>のORを、コインシデンスさせて作る ( $\beta$ がタグできて、かつLaBr<sub>3</sub>が1個でも鳴ったらデータを取る)。
- ポジトロニウムは、Cavity 中の
   混合ガス(N<sub>2</sub> 90% + イソブタン 10%) によって生成。
- イソブタン (クエンチング・ガス)によって、低速陽電子からの バックグラウンドを除去。
- ガス圧 1.5 atm, 1.0 atm で測定。
- Trigger rate ~ 3.5 kHz, DAQ rate ~ 0.7 kHz



 o-Psの、m<sub>z</sub>=±1成分からm<sub>z</sub>=0 成分への遷移(Zeeman遷移)に よって 2γ 崩壊の数が増えるの を見る。

 固定磁場において、RFの周 波数を変えて測りたいが、アン プやCavityは、広範な周波数に 対応できない。

 ・固定周波数で、磁場を変えて 変化を見ても、本質的には同じ。→磁場でスキャン

磁場は、変更するたび、永久
 電流モードにする(安定した後の変化は、<u>±1ppm以下</u>)。

日中、RFをかけて測定し、夜
 中・休日に、RF-OFFの測定を行う。

## 時間スペクトル



- •プラスチックシンチレータ と、LaBr<sub>3</sub>の時間差。
- •分解能 σ~1.0 ns
- •511±19 keV の エネルギーカットで、 2γ イベントを選択。
- •通常(RF OFF)は、短い成 分(磁場)と、長い成分 (pick-off)。
- ・共鳴ピーク上(赤)では、 遷移によって、2γイベント が増加していることが分 かる。

# エネルギースペクトル(1)



Prompt suppression及び、アクシデンタルを除くため、30-200 nsの
 Timing window。

•アクシデンタル(700-900 ns)を、差し引いて、 エネルギースペクトルを 作成。

•380-460 keV の、2γ崩 壊からのコンプトン効果 によるなだれ込みが最 も少ない領域で、ノーマ ライズ。

# エネルギースペクトル(2)



・RF OFFのスペクトル を差し引いた後のスペ クトル。

・遷移 2γのみのスペ クトルと考えてよい。

・共鳴ピークで、2γ崩 壊が増えていることが、 はっきりと現れている。

•ピークから外れたところ(青)では、遷移が 少ない。



1.5 atm での HFS HFS = 203.3774 ± 0.0035 GHz (17 ppm, 統計誤差のみ)

# 1.0 atm の結果



HFS = 203.3767 ± 0.0050 GHz (25 ppm, 統計誤差のみ)



今回の、我々の結果からだけでは、圧力依存性は見られなかったが、 過去の実験とはコンシステント

→ 今回は、-33 ppm/atm (Ritter et al., 1984)の補正を入れる。30



|         | 系統誤差の要因        | 大きさ<br>(ppm) | 系統誤差の要因        | 大きさ<br>(ppm) |
|---------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|         | 磁場の非一様性        | 22           | RF 周波数         | 6            |
|         | 解析法            | < 40         | RF Cavity の Q値 | 10           |
|         | (研究中 → Backup) |              | 測定点とPs生成領域間の   | 4            |
|         | 共鳴曲線の補正        | < 20         | 磁場の補正          |              |
|         | 圧力依存性 (熱化以外)   | 8            | 磁場変動           | 2            |
|         | ポジトロニウムの熱化     | < 20         | NMR磁場測定        | 2            |
| Ⅰ<br>青: | 字:今後の解析で改善予定   |              | Quadrature sum | 56           |

1.5 atm, 1.0 atm での測定で得られたHFSの暫定値 203.385 ± 0.003 (14 ppm, stat.) ± 0.011 (56 ppm, sys.) GHz <u>過去の実験値・理論値と無矛盾</u> 系統誤差を1桁以上改善する必要がある。







- ・磁場の非一様性が、深刻な系統誤差。
- Cavity内部での磁場の非一様性は、RMSで23 ppm。

### RF 磁場の強度

RFによる磁場のエネルギー分布(TM110 モード)



陽電子が止まる場所

#### 陽電子が止まる場所の分布 RF 磁場エネルギーに加え、 (Geant4 MC simulation) 陽電子が止まる場所分布の z (AXIAL) POSITION (mm) 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 る数(A.U. 重みをかけた後 50 Y=0 平面での磁場分布 (Cavity の中心が原点) ₩ 30 Z (AXIAL) POSITION (mm) 50 50 50 50 t (ppm) 10 -40 畺 影 40 60 -60 -20 n 20 X POSITION (mm) 一様性は 11 ppm (RMS) -40 ·20 片 (HFS にして、22 ppm) に改善 -60 -40 -20 20 40 60 0 **X POSITION (mm)** →これが、最終的な系統誤差に。



・ 補償磁石の製作

深刻な系統誤差:磁場の非一様性を克服するため、 補償磁石を用いる。今回の磁場測定の結果を基に、 設計を開始している。実機製作を行い、試験的に HFS測定を行う(年明け)。O(1)ppmの磁場一様性を 得る。

- 系統誤差、解析方法の研究 → 他の系統誤差を1
   ppm 程度に抑える。
- 物質の効果を精密に測定し、O(1) ppm の精度で
   HFSを測る(本測定、来年)。
- 統計精度:第1回測定で、約60日で14 ppm
- 今後2年間程度の測定で、必要な精度が得られる。



まとめ

- 重要な物理量である、ポジトロニウムの超微細構造が、実験と理論で一様に3.9 σずれている。
- ポジトロニウムの超微細構造の精密測定に向け、2ヶ月間、第1回測定を行った。
- 今までのデータから、過去の実験値・理論値と無矛 盾な結果が、58 ppm 程度で求まっている。
- ・深刻な系統誤差は、磁場の非一様性。
- 磁場の一様性を、O(1) ppmで得るため、補正磁石を 開発する。
- 2年程度で、物質の効果を入れて O(1) ppm の精度 を達成する。

### Backup

### 低速陽電子 (Slow Positron)

・ガス中で、陽電子は、ガス分子との衝突を繰り返し、エネルギーを失う。

- エネルギーを失ってほぼ止まった後、陽電子の多くは、遅くなったまま生き続け、Psを生成したり、対消滅したりせず、~180 ns の寿命を持つ → 低速陽電子
   タイミングカットをかけて、アクシデンタルを引いても、低速陽電子が対消滅するときの2vが、大きなバックグラウンドとなる。
- 2008年末のテスト測定では、これが大きな問題となった (30—400 ns timing windowのなかで、アクシデンタルを引いた後のイベントの、60 %を、低速陽電子が占めていた)。
- イソブタンなどのガスは、低速陽電子の寿命を短くする、クエンチャーの能力がある。→今回の測定では、イソブタンを混ぜ、バックグラウンド除去に成功した。



# 磁場中での寿命 2成分フィット例





### 解析法(1)

### Single $2\gamma/3\gamma$ RF-ON+RF-OFF

- 解析法として、まず、LaBr<sub>3</sub> single triggerで、2γ/3γの 比を、RF-ONからRF-OFFを引いて調べた (3γでノー マライズした)。
- これ以外にも、解析法 (2γ 遷移量の選び方) は、考えられる。
- 解析方法による違いは、最終結果の系統誤差となるので、詳細な研究が必要。
- RF-ON のみで 2γ/3γを見る方法、RF-ON の 2γレート だけを見る方法、single trigger でなく、back-to-back を用いる方法が考えられる。計6通り試した。

## 解析法(2) Single 2γ/3γ RF-ON



= 203.395 ± 0.003 (15 ppm, stat.) ± 0.014 (69 ppm, sys.) GHz

### 解析法(3) Single 2γ RF-ON



= 203.396 ± 0.003 (15 ppm, stat.) ± 0.014 (69 ppm, sys.) GHz

### 解析法(4)

### Back-to-back 2γ/3γ RF-ON+RF-OFF



HFS

= 203.392 ± 0.024 (120 ppm, stat.) ± 0.014 (69 ppm, sys.) GHz

### 解析法(5) Back-to-back 2γ/3γ RF-ON



解析法(4)におい て、RF-OFFの引き算 を行わなかったもの。

#### HFS

= 203.399 ± 0.022 (110 ppm, stat.) ± 0.014 (69 ppm, sys.) GHz

### 解析法(6) Back-to-back 2y RF-ON



HFS

= 203.391 ± 0.017 (84 ppm, stat.) ± 0.014 (69 ppm, sys.) GHz



実験値 理論値 Single 2y/3y RF-ON+RF-OFF Single  $2\gamma/3\gamma$  RF-ON Single 2y RF-ON Back-to-back 2y/3y RF-ON+RF-OFF Back-to-back 2y/3y RF-ON Back-to-back 2y RF-ON 203.37 203.38 203.39 203.4 203.41 203.42 HFS (GHz)

解析法の違いによる系統誤差が、40 ppm と、大きすぎる。 → 更なる研究が必要。

### 熱化は測れるか?



# 時間分解能の角度(か)依存性





# ライトガイドの長さによる光量の変化



### 角度(曲げ)依存性





### Table of Scintillator Properties

| Scintillator           | Density             | Refractive<br>index | Photons<br>per MeV | Emission<br>Maximum | Decay<br>Constant | Radiation<br>Length |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                        | g / cm <sup>3</sup> |                     |                    | nm                  | ns                | cm                  |
| Nal (Tl)               | 3.67                | 1.85                | 38000              | 415                 | 230               | 2.59                |
| CsI (TI)               | 4.51                | 1.79                | 59000              | 565                 | 1000              | 1.86                |
| LYSO                   | 7.25                | 1.81                | 32000              | 420                 | 40                | 1.15                |
| YAP (Ce)               | 5.55                | 1.93                | 19700              | 347                 | 28                | 2.7                 |
| LaBr <sub>3</sub> (Ce) | 5.29                | 1.9                 | 63000              | 380                 | 25.6              | 1.88                |





## Timing Window の選び方

